# 雷界効果トランジスタ

1]FET にバイアス回路をつけない場合,正しく増幅できる最大入力電圧振幅はいくつか答えなさい.

## PN 接合の空乏層が消えない0.6V 程度

2 ソース接地の JFET 増幅回路のバイアス電圧を制御する抵抗はどの端子に取り付けられた抵抗か答えなさい.

#### ソース

3MOSFET のゲートに電圧をかけるとゲート下の半導体の極性が変わる。この部分の層の名称を答えなさい。

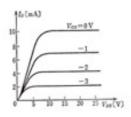
#### 反転層

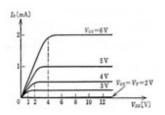
4FETの3つの端子の名称を答えなさい。また、BJTの端子との対応関係を答えなさい。

5BJT と比較した FET の特徴を説明しなさい.

電圧制御型素子, ゲートからソースへの電流の流入がない, など

6次の電気特性はそれぞれ Nch-JFET と Nch-MOSFET のどちらの電気特性か答えなさい.





### (左) Nch-JFET, (右) Nch-MOSFET

7N チャネル JFET のバイアス電圧の極性はどちらか答えなさい.

#### マイナス

8N チャネル MOSFET のバイアス電圧の極性はどちらか答えなさい.

プラス

9 FET 素子の等価回路を書きなさい.

### 略. ノートを参照

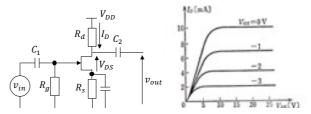
[10]FET のゲート電圧を増加させると、内部に広がる空乏層はどのように変化していくか図示して説明しなさい.

# 略. ノートを参照

11MOSFET のゲート電圧を増加させると、ゲート下の状態はどのように変化していくか図示して説明しなさい.

### 略. ノートを参照

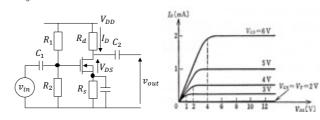
|12|  $R_d=5$ k $\Omega$  とする.  $V_{DD}=2$ 4V,バイアス点を $I_{DQ}=2$ mA, $V_{DSQ}=1$ 1Vとしたい.  $R_s$ の値を求めなさい. また, gm=0.005 S,  $R_g=250$ k $\Omega$ ,  $r_d=1$ M $\Omega$ とした場合の電圧増幅度と入出力インピーダンスを求めなさい.



グラフから $V_{GS}=-3$ V よって $R_s$ にかかる電圧は、 $R_sI_{DSQ}=3$ V  $R_s=\frac{3}{I_{DSQ}}=\frac{2}{0.002}=1$ k $\Omega$ 

$$\begin{split} |A_v| &= gmR_d = 25 \\ Z_{in} &= R_g = 250 \mathrm{k}\Omega \\ Z_{out} &= R_d = 5 \mathrm{k}\Omega \end{split}$$

13  $V_{DD}=12$ V,  $R_d=1$ kΩ,  $R_1=50$ kΩ,  $R_2=100$ kΩとする. FET の特性を右図とする. ゲートソース間電圧 $V_{GS}$ を答えなさい. バイアス点を $I_{DQ}=2$ mA,  $V_{DSQ}=8$ Vとするため $R_s$ の値を求めなさい. また,  $gm=5\times10^{-3}$ S,  $r_d=1$ MΩとした場合の電圧増幅度と入出力インピーダンスを求めなさい。



グラフから
$$V_{GS} = 6V$$
 
$$R_{s} = \frac{V_{DD} - R_{d}I_{DQ} - V_{DSQ}}{I_{D}} = \frac{12 - 1k \cdot 2m - 8}{0.002} = 1 \text{k}\Omega$$

$$|A_v| = gmR_d = 5$$
 
$$Z_{in} = R_1//R_2 = 33k\Omega$$
 
$$Z_{out} = R_d = 1k\Omega$$